

2025（令和7）年7月

令和8年度大学入学共通テスト「イヤホン不適合措置」申請に係る
東京電機大学における対応について

東京電機大学（以下「本学」）は、令和7年度大学入学共通テスト（以下「共通テスト」）の試験場につき、英語リスニングにおける「イヤホン不適合措置」（以下「不適合措置」）を希望する共通テスト受験者に対して、不適合措置申請に必要なイヤホン装着確認および申請書への大学署名について、以下のとおり対応いたします。

※本学が実施する入学者選抜の受験有無は問いません。

※在学する高校等においてもイヤホン装着確認は可能です。

1. 対応期間

2025（令和7）年8月1日（金）～10月17日（金）

（受付時間：9時30分～17時00分）

※以下の日は本学休業日に該当しますので対応できません。

日曜・祝日、8月中の土曜日、8月8日（金）～18日（月）、9月11日（木）、
10月15日（水）（10月15日（水）は埼玉鳩山キャンパスにおける対応ができません。）

2. 受付場所

以下の2つのキャンパスのうち最寄りのキャンパスにお越しください。

- ・東京千住キャンパス 1号館1階 総合受付カウンター
（住所：東京都足立区千住旭町5）
- ・埼玉鳩山キャンパス 本館1階 理工学部事務部（庶務担当）窓口
（住所：埼玉県比企郡鳩山町石坂）

3. 事前連絡先

来校に際しては、キャンパス別に事前に以下連絡先までご連絡をお願いします。

- ・東京千住キャンパス：
[MAIL] nyushi@jim.dendai.ac.jp
- ・埼玉鳩山キャンパス：
[MAIL] ri-shomu@jim.dendai.ac.jp

4. 注意事項

- ・必ず申請者ご本人がご来場ください。
- ・事前に「イヤホン不適合措置申請書」をご用意のうえお越しください。
- ・その他の注意事項等は、独立行政法人大学入試センターのHP等をご確認ください。

以上